

New Release

LTEC Corporation

Your most experienced partner in IP protection

SIC MOSFET(1700V):

ROHM製AC/DCコンバータ (BM2SC124FP2-LBZE2)構造解析レポート







1700V SiC MOSFET

Si制御IC

製品概要

ロームから2021年5月にサンプル出荷されたBM2SC12xFP2-LBZシリーズは、1700V耐圧SiC MOSFET内蔵のAC/DCコンバータ(フライバック構成)ICです。 SiC MOSFETと、産業機器の補機電源向けに最適化された制御回路を、業界で初めて小型面実装パッケージ(TO263)に1パッケージ化したICです。 大電力を扱う汎用インバータやACサーボ、業務用エアコン、街灯などの産業機器を対象とした製品です。

製品特徴

- •TO263-7L パッケージ
- •1700 V SiC MOSFET内蔵
- ·擬似共振方式(低EMI)

型番: BM2SC124FP2-LBZE2

1700V SiC MOSFET内臓AC/DCコンバータ

製品リリース日: 2021年5月

<u>レポート内容</u>

- ①パッケージ断面解析、SEM-EDX分析
- ②SiC MOSFET断面解析:セル部、チップ終端部断面SEM観察
- ③SiC MOSFET平面解析:配線接続、レイアウト確認
- ④ローム製SiC MOSFETディスクリート品との比較
- ⑤Si制御IC チップ観察、プロセス確認
- ⑥Si制御IC 簡易機能推定
- ※SiC MOSFETはロームのプレーナ型ゲート構造を使用されています。
 - Si制御ICのプロセスノードと機能ブロックを推定・抽出。
 - この情報により、製造コストの見積もりが可能になります。

レポート価格:

- (1) 1700V SiC MOSFET + 制御IC 80万円(税別) 上記①~⑥ 発注後1weekで納品 ※次ページの目次が全て含まれた解析レポート
- (2) 1700V SiC MOSFET 50万円(税別) 上記①~④ 発注後1weekで納品 ※次ページの目次の内「4.Si制御IC解析」を除いた解析レポート



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

e-mail: contact@ltec.biz
HP: https://www.ltec-biz.com/

Report No : 22R-0012-1 Release day: 2022/12/29

構造解析レポートからの抜粋

| 目次 | | Page |
|-----------------------------------|---------|------|
| 1. デバイスサマリー | | 4 |
| 1-1. 解析結果まとめ | | 5 |
| 2. パッケージ解析 | | |
| 2-1. 外観観察 | | 10 |
| 2-2. 搭載チップ | | 13 |
| 2-3.ローム製SiC MOSFETディスクリート品との比較() | • • • • | 14 |
| 2-4. パッケージ断面構造解析 | | 17 |
| 3. SiC MOSFETチップ構造解析 | | |
| 3-1. 平面構造解析(OM) | | 37 |
| 3-2. 平面構造解析(SEM) | | 53 |
| 3-3. セル領域 断面構造解析 | • • • • | 63 |
| 3-4. MOSFETチップ外周部 断面構造解析 | ••• | 69 |
| 3-5. 電気特性:ブレークダウン電圧 | | 73 |
| 4. Si制御IC解析 | | |
| 4-1. 等価回路図 | | 75 |
| 4-2. チップ観察 | | 76 |
| 4-3. 断面確認 | | 77 |
| 4-4. 機能推定 | • • • • | 79 |
| 4-5. プロセス確認 | | 81 |

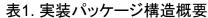
レポート価格:

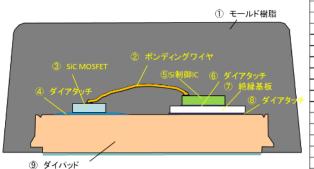
- (1) 1700V SiC MOSFET + 制御IC 80万円(税別) 発注後1weekで納品 ※上記目次が全て含まれた解析レポート
- (2) 1700V SiC MOSFET 50万円(税別) 発注後1weekで納品 ※上記目次の内「4.Si制御IC解析」を除いた解析レポート



構造解析レポートからの抜粋

•SiC MOSFETチップ構造解析





ダイバッド ´ Fig.1 パッケージ断面(ポンチ絵)



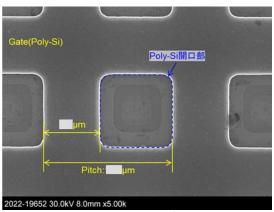


Fig.2 セル部 平面SEM像(Poly-Siレイヤ)

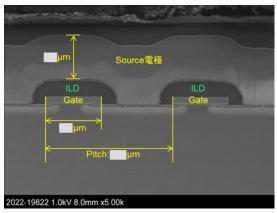


Fig.3 セル部 断面SEM像

•Si制御IC解析

Tilt 15°

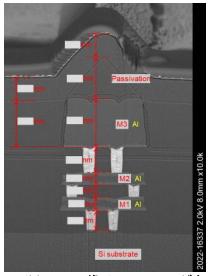


Fig.4 断面SEM像(シールリング部)

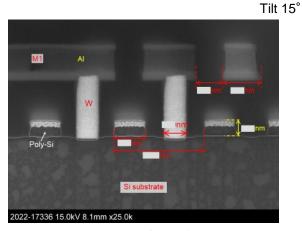


Fig.5 断面SEM像(ロジック部)



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

e-mail: contact@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/